УДК 539.120.7

УТОЧНЕНИЕ СЕЧЕНИЯ РЕАКЦИИ ЗАХВАТА НЕЙТРИНО ЯДРОМ ГАЛЛИЯ И ВКЛАДОВ СТЕРИЛЬНЫХ НЕЙТРИНО ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕЙТРИННЫХ ДАННЫХ ПО ГАЛЛИЕВОЙ АНОМАЛИИ

© 2020 г. В. В. Хрущев^{1, *}, С. В. Фомичев¹, С. В. Семенов¹

¹Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия *E-mail: Khruschov VV@nrcki.ru

> Поступила в редакцию 02.03.2020 г. После доработки 15.04.2020 г. Принята к публикации 27.04.2020 г.

Представлены графики вероятности сохранения электронных нейтрино в модели с тремя активными и тремя стерильными нейтрино как функции расстояния нейтрино от источника при энергиях, которые они приобретают в процессах с участием ядер ⁵¹Cr, ³⁷Ar и ⁶⁵Zn. Приведены также уточненные значения сечения реакции по захвату нейтрино ядрами ⁷¹Ga для интерпретации и предсказания результатов экспериментов по проверке галлиевой аномалии.

DOI: 10.31857/S0367676520080165

введение

В данной работе для описания галлиевой аномалии [1–4] предлагается расширить модель с тремя активными нейтрино (AH) и одним стерильным нейтрино (CH) и уточнить значения сечения реакции по захвату нейтрино галлиевыми ядрами, полученные в работах [5, 6]. Проведено сравнение вычисленных значений вероятности сохранения электронных нейтрино (v_e) в расширенной модели с тремя AH и тремя CH с результатами вычислений в приближении смешивания двух состояний нейтрино в модели с тремя AH и одним CH [7].

Нейтринные осцилляции объясняются наличием масс нейтрино, и смешивание массовых состояний описывается матрицей Понтекорво-Маки-Накагава-Сакаты [8] $U_{PMNS} \equiv U = V \times P$, т.е. $\psi_a^L = \sum_i U_{ai} \psi_i^L$, где $\psi_{a,i}^L$ – левые киральные поля с флэйвором *а* или массой *m_i*, *a* = {*e*, μ , τ } и *i* = {1, 2, 3}. Для трех АН матрица *V* выражается в стандартной параметризации [9] через углы смешивания θ_{ij} и СР-фазу, а именно, фазу $\delta = \delta_{CP}$, связанную с СРнарушением в лептонном секторе для дираковских или майорановских нейтрино, *P* = diag{1, $e^{i\alpha}$, $e^{i\beta}$ }, где $\alpha \equiv \alpha_{CP}$ и $\beta \equiv \beta_{CP}$ – фазы, связанные с СР-нарушением только для майорановских нейтрино.

Экспериментально найдены значения углов смешивания и разности квадратов масс нейтрино

 Δm_{21}^2 и Δm_{31}^2 [9, 10] (где $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$). Поскольку для Δm_{31}^2 известно только абсолютное значение, то значения масс можно упорядочить либо как $m_1 < m_2 < m_3$ (нормальная иерархия), либо $m_3 < m_1 < m_2$ (обратная иерархия). Получены оценки СР-фазы $\delta_{\rm CP}$ (см., например, работы [10–13]). Они приводят для нормальной иерархии спектра масс АН к $\delta_{\rm CP} < 0$ и $\delta_{\rm CP} \approx -\pi/2$. Если учесть ограничения на сумму масс нейтрино из космологических наблюдений [14] и результат Т2К-эксперимента [13], то случай нормальной иерархии спектра масс АН становится предпочтительным. Поэтому в дальнейших расчетах мы ограничимся этим случаем при $\delta_{\rm CP} = -\pi/2$.

В то же время существуют указания на аномальные значения нейтринных потоков в ряде процессов на малых расстояниях от источника. Эти так называемые аномалии на "короткой базе" включают галлиевую (калибровочную) аномалию [1–4], которая проявила себя как дефицит v_e от радиоактивных источников при калибровке детекторов для экспериментов SAGE и GALLEX. Эту и другие (реакторную и ускорительную) нейтринные аномалии можно объяснить существованием одного или нескольких новых стерильных нейтрино, не взаимодействующих непосредственно с калибровочными бозонами Стандартной модели. Характерная шкала масс CH, которая используется для объяснения галлиевой аномалии, составляет 1 эВ.

Сейчас ведется интенсивный поиск легкого СН с массой порядка 1 эВ (см., например, [5, 15–18]). Кроме легкого СН, стерильные нейтрино с массами от нескольких кэВ до нескольких ТэВ используются для объяснения некоторых астрофизических данных [19–21]. Так как существование СН выходит за рамки Модифицированной Стандартной модели с ненулевыми массами нейтрино (vCM), были предложены феноменологические модели для предсказания характеристик СН и их эффектов [11, 22-29]. Такие модели обычно обозначаются как (3 + N)-модели или, более детально, как (k + 3 + n + m)-модели, где k – число новых нейтрино с массами, меньшими масс АН, *n* и *m* – число новых нейтрино с массами больше и значительно больше масс АН, соответственно [8, 15, 25, 26, 30-32].

Далее будем использовать (3 + 1 + 2)-модель [11, 32] и рассмотрим эффекты СН, которые проявляются в осцилляционных характеристиках V_e с энергиями порядка МэВ на малых расстояниях (порядка нескольких метров) в экспериментах, в которых была замечена галлиевая аномалия. В следующем разделе кратко изложены положения (3 + 1 + 2)-модели [11, 26], затем представлены результаты расчетов осцилляционных характеристик электронных нейтрино на малых расстояниях с учетом вкладов СН. Эти вычисления были выполнены с использованием новой параметризации обобщенной матрицы смешивания АН и СН при выбранных тестовых значениях модельных параметров и при введении дополнительных СР-фаз. Проведено сравнение полученных результатов с результатами (3 + 1)-модели с учетом имеющихся экспериментальных данных. Также получено уточнение значений сечений для реакции захвата нейтрино ядрами галлия, что может быть использовано в расчетах характеристик галлиевой аномалии. В заключительном разделе отмечается, что полученные результаты позволяют уточнить интерпретацию нейтринных аномалий, как эффектов стерильных нейтрино.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЙТРИННОЙ (3 + 1 + 2)-МОДЕЛИ

Кратко рассмотрим основные положения (3 + 1 + 2)-модели, предназначенной для описания эффектов легких и тяжелых СН. Эта модель включает три АН v_a ($a = e, \mu, \tau$) и три СН: стерильное нейтрино v_s , скрытое нейтрино v_h и темное нейтрино v_d . С учетом порядков масс v_s , v_h , v_d и новой параметризации матрицы смешивания рассматриваемая модель является обобщением (3 + 3)-модели [11, 25, 26]. Используется 6 × 6-матрица смешива-

ния, являющаяся обобщением матрицы Понтекорво-Маки-Накагава-Сакаты $U_{\text{GPMNS}} \equiv U_{mix}$ [11, 26], которая может быть представлена как $V \times P$, где P – диагональная матрица с майорановскими CP-фазами φ_i , i = 1, ..., 5, т.е. $P = \text{diag}\{1, e^{i\varphi_1}, ..., e^{i\varphi_5}\}$. Ниже используется только частный вид матрицы V. Обозначим дополнительные CP-фазы через δ_i и \varkappa_j , а углы смешивания через θ_i и η_j , причем $\delta_1 \equiv \delta_{\text{CP}}, \theta_1 \equiv \theta_{12}, \theta_2 \equiv \theta_{23}$ и $\theta_3 \equiv \theta_{13}$.

Для компактности формул введем символы h_s и $h_{i'}$ для левых флэйворных и массовых полей соответственно. Пусть *s* — набор индексов, которые задают поля v_s , v_h и v_d среди h_s , через *i* задан набор индексов 4, 5 и 6. Тогда 6 × 6-матрица U_{mix} выражается через 3 × 3-матрицы *R*, *T*, *V* и *W*:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{v}_a \\ \mathbf{h}_s \end{pmatrix} = U_{mix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_i \\ \mathbf{h}_i' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & T \\ V & W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_i \\ \mathbf{h}_i' \end{pmatrix},$$
(1)

где $R = U_{PMNS} + \Delta U_{PMNS}$. Матрица ΔU_{PMNS} , как и матрица T в уравнении (1), мала по сравнению с матрицей U_{PMNS} , т.е., например, $\Delta U_{PMNS} = -\varepsilon U_{PMNS}$, где ε – малая величина, которую можно представить как $\varepsilon = 1 - \varkappa$, и тогда $R = \varkappa U_{PMNS}$, где U_{PMNS} обозначает известную унитарную 3×3 матрицу смешивания АН ($U_{PMNS}U_{PMNS}^+ = I$, ниже $U_{PMNS} \equiv U$). Выберем $T = \sqrt{1 - \varkappa^2}a$, где a – произвольная унитарная 3×3 -матрица, а матрицы V и W в виде: V = $= \sqrt{1 - \varkappa^2}bU$, $W = \varkappa c$ и c = -ba. При этих условиях матрица U_{mix} будет унитарной. Будем использовать следующие матрицы a и b:

$$a = \begin{pmatrix} \cos \eta_{2} & \sin \eta_{2} & 0 \\ -\sin \eta_{2} & \cos \eta_{2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\varkappa_{2}} \end{pmatrix},$$

$$b = \begin{pmatrix} \cos \eta_{1} & \sin \eta_{1} & 0 \\ -\sin \eta_{1} & \cos \eta_{1} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\varkappa_{1}} \end{pmatrix},$$
(2)

где κ_1 и κ_2 — фазы смешивания для АН и СН, а η_1 и η_2 — их углы смешивания. Матрица *a* в виде (2) была предложена в работе [11]. Для того, чтобы сделать вычисления более определенными, будем использовать следующий набор тестовых значений для новых параметров смешивания: $\kappa_1 = \\ = \\ \kappa_2 = -\\ \pi/2, \\ \eta_1 = 5^\circ, \\ \eta_2 = \\ \pm 30^\circ. \\$ Предполагается, что малый параметр $\\ \varepsilon < 0.03. \\$ При этом U_{mix} , заданная уравнениями (1) и (2), является более общей, чем матрица смешивания U, которая была предложена в работе [11].

Массы нейтрино даются набором значений $\{m\} = \{m_i, m_i\}$. Для АН будем использовать оценки масс $m_1 \approx 0.0016, m_2 \approx 0.0088, m_3 \approx 0.0497$ из работ



Рис. 1. Вероятности сохранения v_e для случаев с указанными значениями энергии в зависимости от расстояния *L* до источников, в качестве которых выступают ядра ⁵¹Cr, ³⁷Ar и ⁶⁵Zn, для матрицы смешивания U_{mix} при $\varepsilon = 0.005$, $\eta_2 = \pi/6$ и $\Delta m_{41}^2 = 1.15^2$ эВ². Серые области представляют собой результат быстрых осцилляций за счет присутствия в модели пятого CH с массой порядка 1 кэВ. Сплошные кривые показывают усредненные по быстрым осцилляциям значения вероятности. Пунктирные кривые с квадратиками показывают значения вероятности, вычисленные в приближении осцилляций двух состояний нейтрино в (3 + 1)-модели при sin²(2 θ_{ee}) = 0.0396 и Δm_{41}^2 = 1.15² эВ², которые взяты из глобальной обработки данных по галлиевой и реакторной аномалиям [34–36].

[11, 25, 29] для случая нормальной иерархии (вединицах эВ), которые не противоречат известным экспериментальным данным. Значения углов смешивания θ_{ij} для АН находим из соотношений sin² $\theta_{12} \approx 0.297$, sin² $\theta_{23} \approx 0.425$ и sin² $\theta_{13} \approx 0.0215$ из работы [9]. В дальнейшем будем пользоваться пробным вариантом для масс стерильных нейтрино (3 + 1 + 2)-модели, в котором m_4 порядка 1, а m_5 и m_6 равны соответственно 1.5 × 10³ и 7.5 × 10³ в единицах эВ [32].

Амплитуды вероятности для распространения нейтринных флэйворов находим из решения известных уравнений (см., например, [11, 33]). Таким образом, получаются аналитические выражения для вероятностей перехода между различными флэйворами в пучках нейтрино/антинейтрино в вакууме как функции расстояния от источников нейтрино/антинейтрино [31]. Если $\tilde{U} \equiv U_{mix}$ – обобщенная 6 × 6-матрица смешивания в форме (1), и если использовать обозначения $\Delta_{ki} \equiv \Delta m_{ik}^2 L/(4E)$, то, согласно работе [31], можно вычислить вероятности переходов от $V_{\alpha} \ltimes V_{\alpha'}$, или от $\overline{V}_{\alpha} \ltimes \overline{V}_{\alpha'}$ по формуле:

$$P(\nu_{\alpha}(\overline{\nu}_{\alpha}) \rightarrow \nu_{\alpha'}(\overline{\nu}_{\alpha'})) =$$

$$= \delta_{\alpha'\alpha} - 4\Sigma_{i>k} \operatorname{Re}(\tilde{U}_{\alpha'i}\tilde{U}_{\alpha'i}^{*}\tilde{U}_{\alpha'k}^{*}\tilde{U}_{\alpha k})\sin^{2}\Delta_{ki} \pm (3)$$

$$\pm 2\Sigma_{i>k} \operatorname{Im}(\tilde{U}_{\alpha'i}\tilde{U}_{\alpha'i}^{*}\tilde{U}_{\alpha'k}^{*}\tilde{U}_{\alpha k})\sin 2\Delta_{ki},$$

где верхний знак (+) соответствует нейтринным переходам $v_{\alpha} \rightarrow v_{\alpha'}$, а нижний знак (-) – антинейтринным переходам $\overline{v}_{\alpha} \rightarrow \overline{v}_{\alpha'}$. Заметим, что флэйворные индексы α и α' (как и индексы суммирования по массивным состояниям *i* и *k*) применяются к АН и СН.

ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ОСЦИЛЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОННЫХ НЕЙТРИНО С УЧЕТОМ ИХ СМЕШИВАНИЯ СО СН

Галлиевая аномалия может быть описана в рамках (3 + 1 + 2)-модели с выбранной параметризацией матрицы U_{mix} при определенном значении ε , которое достаточно выбрать меньше единицы в соответствии с экспериментальными данными для параметра $\varkappa = 1 - \varepsilon$ (см. (2)).

В рамках (3 + 1 + 2)-модели вероятность сохранения v_e как функция расстояния L до источника нейтрино при различных значениях энергии нейтрино E показана на рис. 1 для матрицы смешивания (1), (2) и выбранного варианта масс при значениях параметров $\varepsilon = 0.005$ и $\eta_2 = \pi/6$. Присутствие в модели пятого нейтрино с массой порядка 1 кэВ приводит к быстрым осцилляциям функций от L с плавно осциллирующими огибающими, ограничивающими серую область на рис. 1. После усреднения по быстрым осцилляциям (сплошные кривые на рисунке), что приемлемо для сравнения с экспериментальными результатами, вклады СН имеют характер плавных осцилляций. Более того, эти осцилляции совпадают по фазе с осцилляциями, которые получаются по стандартной формуле (3 + 1)-модели для вероятности $P(v_e \rightarrow v_e)$, т.е., по формуле: $P_{3+1}(v_e \rightarrow v_e) = 1 - \sin^2(2\theta_{ee})\sin^2(1.27\Delta m_{41}^2 L/E)$, где L – расстояние до детектора в метрах, E – энергия нейтрино в МэВ, Δm_{41}^2 – разность квадратов масс нейтрино в эВ².

УТОЧНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СЕЧЕНИЯ РЕАКЦИИ ЗАХВАТА ЭЛЕКТРОННОГО НЕЙТРИНО ЯДРАМИ ГАЛЛИЯ

Реакция захвата v_e^{71} Ga $(v_e, e)^{71}$ Ge используется для определения числа атомов ⁷¹Ge, рожденных потоком нейтрино от искусственных источников, таких как ⁵¹Cr, ³⁷Ar и ⁶⁵Zn. В соответствии с новыми данными значение порога этой реакции равно $Q = 232.443 \pm 0.093$ кэВ [37]. Отсюда получаем новые значения для log $f_{1/2}$ электронного захвата ядрами ⁷¹Ge и для силы $B(GT_{g,s})$ перехода Гамова– Теллера в основное состояние ядра ⁷¹Ge:

$$lg ft_{l/2} = 4.3495 \pm 0.0015,$$

$$B(GT_{g,s}) = 0.0864 \pm 0.0003.$$
(4)

Эти значения можно сравнить со значениями, полученными в работе [5], в которой использовался результат более ранних измерений Q == 233.5 ± 1.2 кэВ [38]: lg $f_{1/2} =$ 4.353 ± 0.005, $B(GT_{g.s}) = 0.086 \pm 0.001$. Формула для сечения захвата v_e для перехода на некоторый уровень конечного ядра имеет вид:

$$\sigma_{GT}(E_{\nu}) = \frac{G_{\beta}^2 m_e^2}{\pi} g_A^2 B(GT) \pi_e \varepsilon_e F(Z_f, \varepsilon_e), \qquad (5)$$

где $G_{\beta}^2 = G_F^2 |V_{ud}|^2$, π_e и ε_e – импульс и энергия электрона в единицах m_e , $F(Z_f, \varepsilon_e)$ – функция Ферми. Учитывая новые измерения порога реакции [37], проведенные нами вычисления сечения захвата нейтрино от радиоактивных источников ⁵¹Cr, ³⁷Ar и ⁶⁵Zn на ядрах ⁷¹Ga с переходом на основное состояние ядер ⁷¹Ge приводят к следующим значениям:

⁵¹Cr:
$$\sigma_{g.s} = (55.39 \pm 0.19) \times 10^{-46} \text{ cm}^2$$
, (6)

³⁷Ar:
$$\sigma_{g.s} = (66.25 \pm 0.23) \times 10^{-46} \text{ cm}^2$$
, (7)

Описание спектров нейтрино от источников 51 Cr, 37 Ar и 65 Zn дано, например, в [5, 39].

Важной проблемой является определение вкладов переходов на возбужденные состояния ядра ⁷¹Ge. Соответствующие силы таких переходов Гамова—Теллера получены с помощью данных по реакции перезарядки ⁷¹Ga(³He, *t*)⁷¹Ge в работе [40]. При расчете сечений надо учитывать вклады энергетически разрешенных возбужденных состояний ⁷¹Ge. Для источников ³⁷Ar, ⁵¹Cr такими разрешенными состояниями являются состояния со следующими энергиями возбуждения: $E_x = 175$ кэВ (5/2⁻) и $E_x = 500$ кэВ (3/2⁻). В случае ⁶⁵Zn к ним еще добавляются $E_x = 708$ кэВ (3/2⁻), $E_x = 808$ кэВ (1/2⁻), $E_x = 1096$ кэВ (3/2⁻) [40]. Учитывая вклады таких переходов, получим следующие значения общего сечения для реакции с участием V_a :

⁵¹Cr:
$$\sigma_{tot} = (59.38 \pm 1.16) \times 10^{-46} \text{ cm}^2$$
, (9)

³⁷Ar:
$$\sigma_{tot} = (71.69 \pm 1.47) \times 10^{-46} \text{ cm}^2$$
, (10)

⁶⁵Zn:
$$\sigma_{tot}$$
 = (88.12 ± 1.90)×10⁻⁴⁶ cm². (11)

При расчете сечений (9)–(11) использовался метод вычисления функции Ферми, предложенный в [41], и принимались во внимание поправки к функции $F(Z_f, \varepsilon_e)$, отвечающие эффекту экранирования электронной оболочкой атома ⁷¹Ga, аналогично тому, как это было сделано в [42–44].

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В работе рассматривались некоторые возможности для усовершенствования интерпретации галлиевой аномалии. Было предложено использовать обобщенную (3 + 1 + 2)-модель нейтринного смешивания и уточненные значения сечения реакции захвата нейтрино ядрами галлия ⁷¹Ga при тех энергиях нейтрино, которые встречаются в процессах с участием искусственных источников ⁵¹Cr, ³⁷Ar и ⁶⁵Zn. Проведено численное исследование V_е осцилляционных характеристик при тестовых значениях модельных параметров. Вычисления проводились для случая нормальной иерархии спектра масс АН при ненулевой дираковской СР-фазе для АН, равной – $\pi/2$. Представлены графические зависимости значений вероятности сохранения электронных нейтрино как функций расстояния до источника при тестовых значениях параметров (3 + 1 + 2)-модели. Как видно из рисунка, учет нескольких СН приводит к уменьшению максимальных значений вероятности сохранения электронных нейтрино по сравнению с (3 + 1)-моделью. Полученные результаты согласуются с имеющимися экспериментальными данными и могут быть использованы для интерпретации будущих экспериментов по проверке галлиевой аномалии, в том числе эксперимента на основе ядер 65 Zn [45].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Abdurashitov J.N. et al. (SAGE Collaboration) // Phys. Rev. C. 2009. V. 80. № 1. Art. № 015807.
- Kaether F., Hampel W., Heusser G. et al. // Phys. Lett. B. 2010. V. 685. № 1. P. 47.
- Giunti C., Laveder M., Li Y.F., Long H.W. // Phys. Rev. D. 2013. V. 88. № 7. Art. № 073008.
- Giunti C., Laveder M. // Phys. Rev. C. 2011. V. 83. № 6. Art. № 065504.
- 5. *Barinov V., Cleveland B., Gavrin V. et at.* // Phys. Rev. D. 2018. V. 97. № 7. Art. № 073001.
- Semenov S.V. // Proc. Int. Conf. The multi-messenger astronomy: gamma-ray bursts, search for electromagnetic counterparts to neutrino events and gravitational waves. (N. Arkhys – Terskol, 2018). P. 193.
- Bilenky S.M., Giunti C., Grimus W. // Eur. Phys. J. C. 1998. V. 1. № 1–2. P. 247.
- Биленький С.М., Понтекорво Б.М. // УФН. 1977. Т. 123. № 2. С. 181; Bilenky S.M., Pontekorvo B.M. // Sov. Phys. Usp. 1977. V. 20. № 10. Р. 776.
- 9. *Tanabashi M. et al.* (Particle Data Group). // Phys. Rev. D. 2018. V. 98. № 3. Art. № 030001.
- Esteban I., Gonzalez-Garcia M.C., Maltoni M. et al. // J. High Energy Phys. 2017. V. 2017. № 1. Art. № 87.
- Хрущев В.В., Фомичев С.В., Титов О.А. // ЯФ. 2016.
 Т. 79. № 5. С. 483; Khruschov V.V., Fomichev S.V., Titov O.A. // Phys. Atom. Nucl. 2016. V. 79. № 5. Р. 708.
- Petcov S.T., Girardi I., Titov A.V. // Int. J. Mod. Phys. A. 2015. V. 30. № 13. Art. № 1530035.
- Abe K., Amey J., Andreopoulos C. et al. (The T2K Collaboration). // Phys. Rev. D. 2017. V. 96. № 9. Art. № 092006.
- Wang S., Wang Y.-F., Xia D.-M. // Chin. Phys. C. 2018.
 V. 42. № 6. Art. № 065103.
- 15. Abazajian K. N., Acero M.A., Agarwalla S.K. et al. // arXiv: 1204.5379. 2012.
- 16. Горбунов Д.С. // УФН. 2014. Т. 184. № 5. С. 545; Gorbunov D.S. // Phys. Usp. 2014. V. 57. № 5. Р. 503.
- Гаврин В.Н., Кливланд Б.Т., Горбачев В.В. и др. // ЭЧАЯ. 2017. Т. 48. № 6. С. 933; Gavrin V.N., Cleveland B.T., Gorbachev V.V. et al. // Phys. Part. Nucl. 2017. V. 48. № 6. Р. 967.
- Bellini G., Bick D., Bonfini G. et al. // J. High Energy Phys. 2013. V. 2013. № 8. Art. № 38.
- Demiański M., Doroshkevich A.G. // arXiv: 1511.07989v6. 2017.
- Marrodán Undagoitia T., Rauch L. // J. Phys. G. 2016.
 V. 43. № 1. Art. № 013001.
- Argüelles C.R., Krut A., Rueda J.A., Ruffini R. // Phys. Dark Universe. 2018. V. 21. P. 82.
- Abe T., Kitano R., Sato R. // Phys. Rev. D. 2015. V. 91. № 9. Art. № 095004.
- Canetti L., Drewes M., Shaposhnikov M. // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 110. № 6. Art. № 061801.

- 24. *Conrad J.M., Ignarra C.M., Karagiorgi G. et al.* // Adv. High Energy Phys. 2013. V. 2013. Art. № 163897.
- Зысина Н.Ю., Фомичев С.В., Хрущев В.В. // ЯФ. 2014. Т. 77. № 7. С. 938; Zysina N.Yu., Fomichev S.V., Khruschov V.V. // Phys. Atom. Nucl. 2014. V. 77. № 7. P. 890.
- 26. Хрущев В.В., Фомичев С.В. // ЭЧАЯ. 2017. Т. 48. № 6. С. 962; *Khruschov V.V., Fomichev S.V.* // Phys. Part. Nucl. 2017. V. 48. № 6. Р. 990.
- 27. Хрущев В.В., Юдин А.В., Надёжин Д.К., Фомичев С.В. // Письма в Астрон. журн. 2015. Т. 41. № 6. С. 286; Khruschov V.V., Yudin A.V., Nadyozhin D.K., Fomichev S.V. // Astron. Lett. 2015. V. 41. № 6. Р. 260.
- 28. *Warren M.L., Mathews G.J., Meixner M. et al.* // Int. J. Mod. Phys. A. 2016. V. 31. № 25. Art. № 1650137.
- Юдин А.В., Надёжин Д.К., Хрущев В.В., Фомичев С.В. // Письма в Астрон. журн. 2016. Т. 42. № 12. С. 881; Yudin A.V., Nadyozhin D.K., Khruschov V.V., Fomichev S.V. // Astron. Lett. 2016. V. 42. № 12. Р. 800.
- 30. *Gariazzo S., Giunti C., Laveder M., Li Y.F.* // J. High Energy Phys. 2017. V. 2017. № 6. Art. № 135.
- Биленский С.М. // Письма в ЭЧАЯ. 2015. Т. 12. № 4.
 С. 720; Bilenky S.M. // Phys. Part. Nucl. Lett. 2015.
 V. 12. № 4. Р. 453.
- Khruschov V.V., Fomichev S.V. // Int. J. Mod. Phys. A. 2019. V. 34. № 29. Art. № 1950175.
- Blennow M., Smirnov A. Yu. // Adv. High Energy Phys. 2013. V. 2013. Art. № 972485.
- Dentler M., Hernández-Cabezudo Á., Kopp J. et al. // J. High Energy Phys. 2018. V. 2018. № 8. Art. № 10.
- 35. Diaz A., Argüelles C.A., Collin G.H. et al. // arXiv: 1906.00045. 2019.
- Böser S., Buck C., Giunti C. et al. // arXiv: 1906.01739. 2019.
- 37. Alanssary M., Frekers D., Eronen T. et al. // Int. J. Mass Spectrometry. 2016. V. 406. P. 1.
- Frekers D., Simon M.C., Andreoiu C. et al. // Phys. Lett. B. 2013. V. 722. № 4-5. P. 233.
- 39. Giunti C., Laveder M., Li Y.F. et al. // Phys. Rev. D. 2012. V. 86. № 11. Art. № 113014.
- 40. Frekers D., Adachi T., Akimune H. et al. // Phys. Rev. C. 2015. V. 91. № 3. Art. № 034608.
- Семенов С.В., Шимкович Ф., Хрущев В.В., Домин П. // ЯФ. 2000. Т. 63. № 7. С. 1271; Semenov S.V., Šimkovic F., Khruschev V.V., Domin P. // Phys. Atom. Nucl. 2000. V. 63. № 7. Р. 1196.
- 42. Bahcall J.N. // Nucl. Phys. 1966. V. 75. № 1. P. 10.
- 43. Rose M.E. // Phys. Rev. 1936. V. 49. № 10. P. 727.
- 44. Longmire C., Brown H. // Phys. Rev. 1949. V. 75. № 7. P. 1102.
- Гаврин В.Н., Горбачёв В.В., Ибрагимова Т.В. и др. // ЯФ. 2019. Т. 82. № 1. С. 78; Gavrin V.N., Gorbachev V.V., Ibragimova T.V. et al. // Phys. Atom. Nucl. 2019. V. 82. № 1. Р. 70.